

2009 PIC/S 藥廠進料全項 ID 鑑定法規與技術探討 (FTIR, NIR, RAMAN)

隨著美國 FDA 或歐盟的 PIC/S 規範方針的施行，100% 原物料進料鑑定檢測勢在必行，藥廠將面對進料檢驗工作量增加及精質化生產的壓力升高，美國 Ahura 公司因應此需求而發展出有效的原物料成份檢驗且藉此達到成本效益的解決方案。本次研討會特別邀請美國 Ahura Scientific, Inc. 公司的 Application Scientist – Jeremy A. Linoski 先生來台灣與大家一起分享這方面的經驗。

議程大綱	講師
振動光譜分析技術介紹(Vibration Spectroscopy Techniques) <ul style="list-style-type: none"> ■ 拉曼光譜的歷史沿革與現代化的拉曼光譜系統 ■ Raman, FTIR and NIR 不同光譜分析技術的差異比較 	Jeremy A. Linoski / Application Scientist of Ahura Scientific, Inc.
相關法規或藥典的探討(Regulatory Acceptance)	吳淑婷 / 科安企業
美國 Ahura 公司 TruScan 拉曼光譜鑑定系統介紹 <ul style="list-style-type: none"> ■ TruScan 拉曼光譜鑑定系統 ■ 選擇性專題探討(Selectivity) ■ 固態樣品與液態樣品的包材專題研究 (Robustness of Different Containers of Power/Liquid samples) ■ 方法編輯(Method Development) ■ 方法確效(Method Validation) ■ 拉曼光譜鑑定系統的 IQ/OQ/PQ 	Jeremy A. Linoski / Application Scientist of Ahura Scientific, Inc.
結論及 Q&A	吳淑婷 / 科安企業